# **OPTICAL REPRODUCING DEVICE**

Patent number:

JP9050639

Publication date:

1997-02-18

Inventor:

TSUCHIYA YOICHI; KAJIYAMA SEIJI; KANO YASUYUKI;

ICHIURA SHUICHI

Applicant:

SANYO ELECTRIC CO LTD

Classification:

- international:

G11B7/125; G11B7/00; G11B19/12

- european:

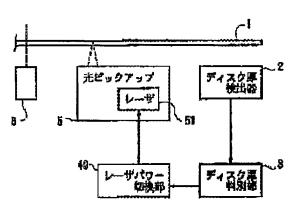
Application number: JP19950313484 19951106

Priority number(s):

Report a data error here

### Abstract of JP9050639

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a device capable of reproducing disks having different recording densities by changing over laser powers in accordance with distances between a disk surface and signal recording surfaces. SOLUTION: An optical pickup 5 is provided with a laser diode 51 and irradiates a disk 1 with the laser beam having a wavelength of 625-660nm. When the SD whose distance between the disk surface and the recording surface (hereafter, 'the substrate thickness') is 0.55-0.66mm, the pickup 5 outputs 0.3mW of a laser power via an objective lens whose numerical aperture is 0.58-0-62a. Then, when the disk 1 is the CD whose substrate thickness is 1.15-1.25mm, a laser power changeover part 40 changes over the laser output power to 1.5mW by the signals from a disk thickness detector 2 and a disk thickness discriminating part 3 and also transmits the detection signal from the optical pickup 5 to a signal processing part via a waveform equalization circuit. Thus, the power reduction based on the primary ring of the laser beam to be generated by a spherical abberation is compensated to reduce a noise.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開審号

# 特開平9-50639

(43)公開日 平成9年(1997)2月18日

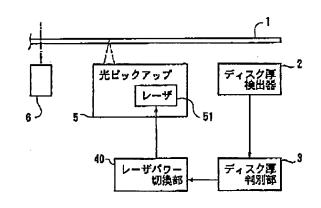
(51) Int. Cl. "	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所	
G11B 7/125			G11B 7/125	C	
7/00		9464-5D	7/00	Ţ	
		9464-5D		τ	
19/12	<b>50</b> 1		19/12	501 E	
			套登請求 未說	求	
(21) 出顧番号	<b>将願平7-313</b>	484		0 0 0 0 0 1 8 8 9	
(22) 出願日	平成7年(199	5) 11月6日		三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 土屋 洋一	
(31) 優先權主張母号	特願平7-157		3	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三	
(32)優先日 (33)優先権主張国	平7 (1995) 日本 (JP)	5 8 3 0 8	_	羊電機株式会社内 梶山 精治	
(31)優先権主張番号	特願平7-138	5 8 4	;	大阪府守口市京阪本道2丁目5番5号 三	
(32)優先日	平7 (1995)	5月13日	1	<b>羊包揽株式会社内</b>	
(33)優先權主張国	日本(JP)		(71)発明者 対	加納 康行	
(31)優先権主張番号	特顯平7-120	588	;	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三	
(32)優先日	平7(1995)	4月23日		<b>华<b>莺</b>機株式会社内</b>	
(33)優先權主張国	日本(JP)		(74)代理人	弁型士 丸山 明夫	

# (54) 【発明の名称】光学式再生装置

### (57)【要約】

【目的】 ディスク厚の相違によりレーザパワーが低下 して再生信号が劣化したり、1次リングによりノイズが 増加したりすることを無くして、異なる厚さのディスク や異なる記録密度のディスクを再生可能な装置を提供す

【構成】 ディスク表面とディスク信号記録面の距離に 応じて生ずる球面収差により生起されるレーザビームの 1次リングに起因する信号成分を抑圧するべく前記光検 出器の後段に設けられた波形等価回路と、前配光検出器 の出力信号を前記波形等価回路を経て信号処理部へ送る か又は前記波形等価回路を経ないでそのまま信号処理部 へ送るかを前配距離に応じて切り換える切換制御手段 と、前記距離に応じてレーザパワーを切り換えることに より該信号記録面でのレーザパワーを所望の値に制御す るパワー切換部4 と、を有する光学式再尖裝置。さら に、前記距離に応じて増幅のゲインを切り換える藝服。



最終頁に続く

(2)

特別平9-50639

【特許端求の範囲】

【請求項1】 回転制御中の光ディスクにレーザピーム を開射し、該光ディスクからの反射光の強弱に基づいて 該光ディスクの配録情報を再生する光学式再生装置に放 いて

光ディスクの基板表面と信号記録面の距離に応じてレーザパワーを切り換えることにより該信号記録面でのレーザパワーを所望の値に制御する手段.

を備えた光学式再生装置。

【請求項2】 請求項1に於いて、

前記パワー制御手段は、前記距離が標準距離の標準密度 ディスクであるか、前記距離が短距離の第1の高密度ディスクであるかに応じて、レーザパワーを切り換える、 光学式再生装置。

【請求項3】 請求項2に於いて、さらに、

前配距離が標準距離の標準密度ディスクであるか、前記 距離が短距離の第1の高密度ディスクであるかを識別す るための識別手段を有する、

**光学式再生装置。** 

【請求項4】 請求項2、又は請求項3に於いて、 レーザビーム照射用の光ピックアップは、波長625 n m~660 n mのレーザビームを出力するレーザダイオードと、前配距離が短距離の第1の高密度ディスクに対する関ロ数が0.58~0.62の対物レンズを有し、前記制御手段は、前記距離が標準距離の標準密度ディスクの場合には、前記対物レンズから出射されるレーザパワーが、前記距離が短距離の第1の高密度ディスクの場合よりも相対的に大きくなるように制御する、光学式再生装置。

【請求項5】 請求項2、請求項3、請求項4に於い

前記標準距離は1.15mm~1.25mmであり、前記短距離は0.55mm~0.65mmである、 光学式再生装置。

【請求項6】 回転制御中の光ディスクからのレーザビーム反射光の強弱を光検出器で検出し、該光検出器の出力信号に基づいて前記光ディスクの記録情報を再生する光学式再生装置に於いて、

光ディスクの基板表面と信号記録面の距離に応じて生ず そのまま信号処理部へ送る球面収差により生起されるレーザビームの1次リング (0 換える切換制御手段と、に起因する信号成分を抑圧するべく前記光検出器の後段 前記距離に応じてレーザに設けられた波形等価回路と、 前記信号記録面でのレー

前記光検出器の出力信号を、前記波形等価回路を経て信 号処理部へ送るか、又は、前記波形等価回路を経ないで そのまま信号処理部へ送るかを、前記距離に応じて切り 換える切換制御手限と、

を有する光学式再生装置。

【請求項7】 請求項6に於いて、さらに、

前記光検出器のゲインを増加させる増幅回路を設けて成る。

光学式再生装置。

【請求項8】 請求項6、文は請求項7に於いて、

前記切換制御爭段は、前記距離が短距離の第1の高密度 ディスクの場合はそのまま信号処理部へ送り、前記距離 が標準距離の標準密度ディスクの場合は前記波形等価回 路を経て信号処理部へ送るように切り換える、

9

光学式再生装置。

【請求項9】 請求項8に於いて、さらに、

前記距離が短距離の第1の高密度ディスクであるか、前 10 記距離が標準距離の標準密度ディスクであるかを識別す るための識別手段を有する、

光学式再生装置。

【 請求項10】 請求項8、又は請求項9に於いて、 レーザピーム照射用の光ピックアップは、波長625 n m~660 n mのレーザピームを出力するレーザダイオードと、前記距離が短距離の第1の高密度ディスクに対する関ロ数が0.58~0.62の対物レンズを有し、前記被形等価回路は、現在より「r=Ls/v」先行及び後続する各信号に各々負の定数を乗算した値を現在の 10 信号に加算する回路である、

光学式再生装置。但し、Lsは0次ピームのピークと1次リングのピークの距離、vはディスクの線速度とする。

【請求項11】 請求項8、請求項9、請求項10に於いて

前記標準距離は1.15mm~1.25mmであり、前記短距離は0.55mm~0.65mmである、 光学式再生装置。

【請求項12】 回転制御中の光ディスクにレーザビー30 ムを照射し、該光ディスクからの反射光の強弱を光検出器で検出し、該光検出器の出力信号に基づいて前配光ディスクの記録情報を再生する光学式再生装置に於いて、光ディスクの基板表面と信号記録面の距離に応じて生ずる球面収差により生起されるレーザビームの1次リングに起因する信号成分を抑圧するべく前配光検出器の後段に設けられた波形等価回路と、

前記光検出器の出力信号を、前記波形等価回路を経て信号処理部へ送るか、又は、前記波形等価回路を経ないでそのまま信号処理部へ送るかを、前記距離に応じて切り換える切換制額手段と、

前記距離に応じてレーザパワーを切り換えることにより 前記信号記録面でのレーザパワーを所望の値に制御する パワー制御手段と、

を有する光学式再生装置。

【請求項13】 請求項12に於いて、

さらに、前記距離が短距離の第1の高密度ディスクであるか、前記距離が標準距離の標準密度ディスクであるか を識別するための識別手段を有し、

前記パワー制御手段は、前記距離が短距離の第1の高密 50 度ディスクであるか、前記距離が標準距離の標準密度デ (3)

特開平9-50639

3

ィスクであるかに応じてレーザパワーを切り換え、 前記切換制御手段は、前記距離が短距離の第1の高密度 ディスクの場合はそのまま信号処理部へ送り、前配距離 が標準距離の標準密度ディスクの場合は前記波形等価回 路を経て信号処理部へ送るように切り換える、 光学式再生装置。

【請求項14】 請求項13に於いて、

前記パワー制御手段は、前記距離が短距離の第1の高密 度ディスクである場合は、前記距離が標準距離の標準密 皮ディスクである場合よりも、レーザパワーが小さくな 10 るように切り換える、

光学式再生裝置。

【請求項15】 請求項13、又は請求項14に於い

前記標準距離は1.15mm~1.25mmであり、前 記短距離は0.55mm~0.65mmである、 光学式再生装置。

【請求項16】 回転制御中の光ディスクからのレーザ ピーム反射光を光検出器で検出してその強弱に対応する 検出信号を増幅した後に所定の処理を施すことにより前 20 【産業上の利用分野】本発明は、厚い(1.2mm程 記光ディスクの記録情報を再生する光学式再生装置に於 いて、

光ディスクの基板表面と信号記録面の距離に応じて生ず る該信号記録面でのレーザパワーの低下を、前記増幅の ゲインを切り換えることにより補償するゲイン制御手

を有する光学式再生装置。

【請求項17】 請求項16に於いて、さらに、 前記距離に応じて生ずる球面収差により生起される1次 リングを抑圧するべく光検出器の後段に設けられた波形 30 【0002】

上記波形等価回路の高域強調度を切り換える高域強調制 御手段と、

を有し、

前記ゲイン制御手段は、前記距離が短距離の第1の高密 度ディスクであるか、前記距離が標準距離の第2の高密 度ディスクであるかに応じて、前記増幅のゲインを切り 換える、

光学式再生装限。

光学式再生装置。

【請求項18】 請求項17に於いて、さらに、 前記距離が短距離の第1の高密度ディスクであるか、前 記距離が標準距離の第2の高密度ディスクであるかを識 別するための識別手段を有する、

【請求項19】 請求項17、又は請求項18に於い T.

前記制御手段は、前記距離が標準距離の第2の高密度デ ィスクの場合には、前記距離が短距離の第1の高密度デ ィスクの場合よりも、前記増幅のゲインが相対的に大き くなるように制御する、

光学式再生装置。

【請求項20】 請求項17、請求項18、又は請求項 19に於いて、

レーザピーム照射用の光ピックアップは、波長625 n m~660nmのレーザピームを出力するレーザダイオ ードと、前記距離が短距離の第1の高密度ディスクに対 する開口数が0.58~0.62の対物レンズを有し、 前記制御手殴は、前記距離が標準距離の第2の高密度デ ィスクの場合には、前配距離が短距離の第1の高密度デ ィスクの場合よりも、前記波形等価回路の高域強調度が 相対的に大きくなるように制御する、

光学式再生装置。

いて、

前記標準距離は1.15mm~1.25mmであり、前 記短距離は0.55mm~0.65mmである。 光学式再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

皮) 基板の光ディスクと、薄い(0.6mm程度) 基板 の光ディスクの両者に対応できる光学式再生装置に関す る。本明細密に於いて、厚さ、基板厚、ディスク厚等、 厚さを表す語は、基板表面と信号記録面の距離をいうも のと定義する。したがって、厚さ0、6mmの光ディス クとは、基板表面と信号記録面の距離が 0.6mmの光 ディスクをいい、これを2枚貼り合わせて表裏に信号を 記録した全体の厚みが1.2mmのディスクも、厚さ 0.6mmの光ディスクと称する。

【従来の技術】 CD-ROM等の小型のディスクに動画 像を記録する場合は、データを圧縮して記録している。 そのための規格として、例えば、MPEG-1, MPE G-2がある。MPEG-1のデータ転送レートは1. 15Mbpsであるため、現行のCD-ROMや、CD - I を用いた場合、最大で74分の動画像の再生が可能 である。しかし、MPEG-1では、大画面での函質の 劣化が目立つ。

[0003] MPEG-2のデータ転送レートには幅が 40 あり、転送レートを高くするほど高國貿を得られる。M PEG-2規格でCD-ROMに記録したデータから動 画像を得る場合、転送レートは3~4Mbpsが用いら れる。3~4Mbpsの転送レートを得るためには、現 行の4倍程度の回転速度が必要となり、その結果、ディ スクの再生時間は短くなる。一方で、大半の映画ソフト を収録可能な135分程度の再生時間がCD-ROMに 要求されている.

【0004】MPEG-2規格のデータに於いて135 分という再生時間を実現するためには、ディスクの記録 50 密度を4倍程度まで高めるとともに、変調方式を変更す (4)

特別平9-50639

5

る必要がある。その場合には、記録容量を5~7倍に高 めることが可能となる。現在では、平均転送レート3~ 4 M b p s で、135分のデジタル動画像の再生が可能 なDVD(デジタルビデオディスク)が発表されてい

【0005】 高記録密度のディスクを再生するために は、光ピックアップのレーザの波畏を短波長化する (例:635nm程度)とともに対物レンズの開口数を 高くする(例:0、6程度)ことにより、ピームスポッ による収差の発生量は対物レンズの関ロ数の3架に比例 するという関係があるため、対物レンズの開口数を高く すると、ディスクに対する傾き余裕度が小さくなるとい う問題がある。その一方で、上記収差の発生量はディス クの厚さにも比例するという関係があるため、上配問題 への対処として、ディスク基板を薄くすることが試みら れている。例えば、現行1.2mm厚のディスクと比べ て、DVDとして発表されているO.6mm厚のディス クでは、対物レンズの開口数が同じ場合、2倍の傾き余 裕度がある。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】光ピックアップの対物 レンズは、一般に、ディスクの基板厚を考慮して設計さ れている。このため、或る厚さのディスクに対して設計 された対物レンズを用いて、設計とは異なる厚さのディ スクを再生すると、球面収差によりレーザピームの収束 点が深さ方向に分散してしまい、良好な再生が困難とな る。例えば、基板厚略 0.6 mmのディスクに対して設 計された対物レンズを用いて基板厚略 1.2 mmのディ の強度分布の中心ピーク値が低下してしまうため、良好 な再生が困難となる。

【0007】現行密度(標準密度)で厚さ略1.2mm のCD-ROM等と、(第1の) 高密度で厚さ略0.6 mmのSDと、(第2の)高密度で厚さ略1.2mmの HDMCDとが、今後、併存することが予想される。こ のため、これらを再生できる装置が認まれる。本発明 は、上記の球面収差による不具合(中心ピークに対応す る0次ピームのパワーの低下、中心ピークの周囲のピー mm厚さの標準密度ディスクと、略0.6mm厚さの第 1の高密度ディスクの両者を再生可能にすることを目的 とする。また、略0、6mm厚さの第1の高密度ディス クと、略1.2mm厚さの第2の高密度ディスクの両省 を再生可能にすることを目的とする。

#### [0008]

【躁題を解決するための手段】本発明は、回転制御中の 光ディスクにレーザビームを照射して該光ディスクから の反射光の強弱に基づいて該光ディスクの配録情報を再 生する光学式再生装置に於いて、ディスク装面とディス 50 い。さらに、レーザピームの波長が625nm~660

ク信号記録面の距離に応じてレーザパワーを切り扱える ことにより該信号記録面でのレーザパワーを所望の値に 制御する手段を備えた光学式再生装置である。上記パワ 一制御手段を、上記距離が短距離、又は、標準距離であ るかに応じて、レーザパワーを切り換えるように構成し てもよい。例えば、上紀距離が略 0. 6 mm (即ち 0. 55mm~0、65mm,以下回様)であるか、又は、 略1、2mm (即ち1、15mm~1、25mm,以下 同様)であるかに応じて、レーザパワーを切り換えるよ トを絞ることが必要となる。ところが、ディスクの領き 10 うに構成してもよい。その場合、薄型もしくは略0.6 mm厚の第1の高密度ディスクと、標準厚もしくは略 1. 2mm厚の標準密度ディスクを識別するための手段 を具備させてもよい。 棘型もしくは略 0.6mm厚の第 1の尚密度ディスクとは、例えば、5Dである。また、 標準厚もしくは略1.2mm厚の標準密度ディスクと は、例えば、CDである。また、後述する概準厚もしく は略1、2mm厚の高密度ディスクとは、例えば、HD MCDである。なお、HDMCD、SD、及びCDの規 格を、図6に示す。さらに、レーザピームの波長が62 20 5 n m ~ 6 6 0 n m で前記距離が例えば略 0. 6 m m 程 **度である短距離の第1の高密度ディスクに対する対物レ** ンズの閉口数が0.58~0.62の光ピックアップを 用い、波対物レンズから出射されるレーザパワーを前記 距離が例えば略1.2mm程度である標準距離の標準密 度ディスクの場合は、前記距離が例えば略 0.6 mm程 度である短距離の第1の高密度ディスクの場合よりも相 対的に大きくなるように網御してもよい。

【0009】本発明は、回転制御中の光ディスクからの レーザビーム反射光の強弱を光検出器で検出して該光検 スクを再生すると、該ディスクの信号記録面ではレーザ 30 出器の出力信号に募づいて前記光ディスクの記録悄報を 再生する光学式再生装置に於いて、ディスク表面とディ スク信号記録面の距離に応じて生ずる球面収差により生 起されるレーザピームの1次リングに起因する信号成分 を抑圧するべく前記光検出器の後段に設けられた波形等 価回路と、前記光検出器の出力信号を前記波形等価回路 を経て信号処理部へ送るか又は前記波形等価回路を経な いでそのまま信号処理部へ送るかを前記距離に応じて切 り換える切換制御手段と、を有する光学式再生装置であ る。さらに、上記光検出器のゲインを増加させる増幅回 クに対応する1次ピームの発生)を解決して、略1.2 40 路を設けてもよい。また、上記切換制御手段を、前記距 離が何えば略O. 6mm程度である短距離の第1の高密 度ディスクの場合はそのまま信号処理部へ送り、前記距 離が例えば略1.2mm程度である標準距離の標準密度 ディスクの場合は前記波形等価回路を経て信号処理部へ 送るように切り換えるように構成してもよい。その場 合、前記距離が例えば略0.6mm程度である短距離の 第1の高密度ディスクであるか、前記距離が例えば略 1.2mm程度である標準距離の標準密度ディスクであ るかを識別するためのディスク識別手段を設けてもよ

**特脚平9-50639** 

7

- 2005年 6月13日 15時40分

nmで前記距離が例えば略O.6mm程度である短距離 の第1の高密度ディスクに対する対物レンズの関口数が 0.58~0.62の光ピックアップを用い、前記波形 等価回路を、現在より「τ=しε/ν」先行及び後統す る各佰号に各々負の定数を乗算した値を現在の信号に加 算する 回路として 構成してもよい。 但し、 Lsは 0 次ビ ームのピークと1次リングのピークの距離、Vはディス クの線速度とする。

【0010】本発明は、回転制御中の光ディスクにレー 光検出器で検出して該光検出器の出力信号に基づいて削 記光ディスクの記録情報を再生する光学式再生装置に於 いて、ディスク表面とディスク信号記録面の距離に応じ て生ずる球面収差により生起されるレーザビームの1次 リングに起因する信号成分を抑圧するべく前記光検出器 の後段に設けられた波形等価回路と、前配光検出器の出 力信号を前記波形等価回路を経て信号処理部へ送るか又 は前記波形等価回路を経ないでそのまま信号処理部へ送 るかを前記距離に応じて切り換える切換制御手段と、前 記距離に応じてレーザパワーを切り換えることにより該 20 信号記録面でのレーザパワーを所望の値に制御するパワ 一制御手段と、を有する光学式再生装置である。さら に、前記距離が例えば略り、6mm程度である短距離の 第1の高密度ディスクであるか、前配距離が例えば略 1. 2mm程度である標準距離の標準密度ディスクであ るかを識別するためのディスク識別手段を設け、前記パ ワー制御手段を前記距離が例えば略0.6mm程度であ る短距離の第1の高密度ディスクであるか、前配距離が 例えば略1.2mm程度である標準距離の標準密度ディ スクであるかに応じてレーザパワーを切り換えるように 30 れて、再生信号のレベルが所望のレベルに制御される。 構成し、前記切換制御手段を前記距離が例えば略0.6 mm程度である短距離の第1の高密度ディスクの場合は そのまま信号処理部へ送り、前記距離が例えば降1.2 mm程度である標準距離の標準密度ディスクの場合は前 記波形等価回路を経て信号処理部へ送るように構成して もよい。例えば、前記距離が例えば略1.2mm程度で ある標準距離の標準密度ディスクである場合には、前記 距離が例えば略 0. 6 mm程度である短距離の第1の高 密度ディスクである場合よりも、レーザパワーが大きく なるように切り換えてもよい。

【0011】本発明は、回転制御中の光ディスクからの レーザピーム反射光を光検出器で検出して、その強弱に 対応する検出信号を増幅した後に所定の処理を施すこと により前記光ディスクの記録情報を再生する光学式再生 装置に於いて、光ディスクの基板表面と信号記録面の距 雕に応じて生ずる该信号記録面でのレーザパワーの低下 を前記増幅のゲインを切り換えることにより補償するゲ イン制御手段を有する光学式再生装置である。上記ゲイ ン制御手段を、上記距離が短距離、又は、標準距離であ るかに応じて、増幅のゲインを切り換えるように構成し 50 5 nm(又は 6 5 0 nm ± 1 5 nm)の彼長のレーザビ

てもよい。例えば、上配距離が略0.6mmであるか、 又は、略1.2mmであるかに応じて、増幅のゲインを 切り換えるように構成してもよい。また、前配距離に応 じて生ずる球面収差により生起される1次リングを抑圧 する波形等価回路を光検出器の後段に配し、該波形等価 回路の高域強調度を、上記距離が略0.6mmである か、又は、略1.2mmであるかに応じて切り換えるよ うに構成してもよい。その場合、例えば略 0.6mm厚 程度である薄型の第1の高密度ディスクと、例えば略 ザビームを照射して該光ディスクからの反射光の強弱を 10 1.2mm厚程度である標準厚の第2の高密度ディスク を隣別するための手段を具備させてもよい。さらに、レ ーザビームの波長が625nm~660nmで前記距離 が例えば略0.6mm程度である短距離の第1の高密度 ディスクに対する対物レンズの関口数が0.58~0. 62の光ピックアップを用い、検出信号の増幅のゲイン を前記距離が例えば略1.2mm程度である標準距離の 第2の高密度ディスクの場合は、前記距離が例えば略 0.6mm程度である短距離の第1の高密度ディスクの 場合よりも相対的に大きくなるように制御してもよい。 【0012】このように、本発明では、ディスク表面と ディスク信号記録面の距離に応じてレーザパワーが切り 換えられて、信号記録面のレーザパワーが所望のパワー に制御される。また、光検出器の出力信号から、球面収 差に起因する1次リングの信号成分が、波形等価回路に より抑圧される結果、信号処理部へ送られる信号は球面 収差に起因する1次リングの信号成分を抑圧されたもの となり、先行するピットや後続するピットによるノイズ が低減される。また、ディスク表面とディスク信号記録 面の距離に応じて検出信号の増幅のゲインが切り換えら

[0013]

[発明の実施の形態]以下の説明では、基板原が略0. 6mmのSD(トラックピッチが約0.73 μm、最短 ピット長が約0. 4μm) と、基板厚が略1. 2mmの CD(トラックピッチが約1.6 μm、最短ピット長が 約0.9μm)を、対物レンズからの出射時のレーザパ ワーを 0. 3 m W / 1. 5 m W で照射するとともに、光 検出器57の出力信号を、波形等価回路71を経て信号処理 部へ送る場合と、波形等価回路71を経ないでそのまま信 40 号処理部へ送る場合について説明する。光ピックアップ としては、彼長635nm±15nm(±15nmは許 容誤差)のレーザピームを出力するレーザダイオード51 と、閉口数が 0. 6の対物レンズ55を有するものを用い ている。ここでの開口数0.6は、基板の厚さが0.6 mmのSDを想定して設計された値である。なお、レー ザダイオード51に代えて、波長が650±15nmのレ ーザダイオードを用いてもよい。

【0014】まず、装置の概略を説明する。図2のよう に、レーザダイオード51から出力される635nm±1

特開平9-50639

10

ームは、コリメータレンズ52により平行光にされ、偏光 ピームスプリッタ53、続いて1/4波長板54を透過し、 前記距離が 0. 6 mmのディスクに対する閉口数が 0. 6の対物レンズ55により、光ディスク1の信号記録面に 照射される。また、光ディスク1 の信号記録面で反射さ れたレーザスポットは、対物レンズ55により平行光にさ れ、1/4波長板54を透過した後、偏光ピームスプリッ 夕53で反射されて90°進路を変えられ、収束レンズ系 56により、光検出器57の検出部に合焦される。これによ 信号を発生して、再生回路系1へ送る。

【0015】再生回路系1は、図3に示すように、アン ブ70、波形等価回路71、波形整形回路72、CD-オーデ ィオプロセッサ73、CD-ROMプロセッサ74、システ ムコントローラ75等を有する。なお、CDとSDとでは 変調方式が異なるため再生系の回路構成も異なるが、こ こでは、CDの場合を代表して示すこととし、SDの場 合は不図示のSDの再生回路系へ切り換えられるものと する。SDの再生回路系は復調方式が異なる他は、略C Dの再生系と同様である。

【0016】この再生回路系7では、光検出器57による 検出信号がアンプ70で増幅されて再生信号とされた後、 該再生信号に信号処理が施されて、光ディスクの記録情 報が再生される。なお、波形等価回路71は、図4に示す ように、TSec先行する信号に負の定数Kaを乗算し た値と、TSec後続する借号に負の定数Kaを乗算し た値を、加算器71e にて現在の信号に加算して、出力す る回路である。ここで、「t=Ls/v」である。但 し、Lsは、図4の左下に示すようにO次ピームのピー クと1次リングのピーク間の距離であり、vはディスク 30 スポット径に略等しいスポット径が得られている。 の線速度である。例えば、Ls=1.  $4\mu m$ 、v=4m $/secの場合、 \tau = 350nsecとなる。この波形$ 等価回路71を経ることで、0次ピームの回りに1次リン グを有する信号は、図4の左下に示すように1次リング の成分を抑圧された波形となる。

【0017】次に、本装置に特有の構成と処理を説明す る。O. 6mmの基板厚のSDがセットされている場合 は、システムコントローラ75の制御により、対物レンズ 55から出射されるレーザのパワーが 0. 3 mWとなるよ ムコントローラ75の制御により、光検出器57から送られ て来る再生信号が、波形等価回路71を経ないでそのまま SD再生系の波形整形回路72'へ送られるようにスイッ チSWがb接点(図4)に切り換えられる。この時の信 号記録面でのレーザピームのパワーを図5の(a)に示

【0018】1. 2mmの基板厚のCDがセットされて いる場合は、システムコントローラ75の制御により、対 物レンズ55から出射されるレーザのパワーが1.5mW となるようにレーザパワー切換部40が制御される。ま た、システムコントローラ75の制御により、光検出器57 から送られて来る再生信号が、波形等価回路71を経て1 次リングによるノイズ成分を抑圧された後、CD再生系 の波形整形回路72へ送られるように、スイッチSWがa 接点(図4)に切り換えられる。この時の信号記録面で のレーザビームのパワーを図5の(c)に示す。

【0019】図5の(a)と(c)の比較より明らかな ように、本来は0.6mmの基板厚のSD用に閉口数を 設計されており、したがって、0.6mmの基板厚のS り、光検出器57は、レーザ反射光の強弱に対応する電気 10 Dの場合に衆面収差が最小となる光学系を備えた装置で あるが、1.2mmの基板厚のCDがセットされた場合 でも、上記の如く、レーザパワーの増加によりピーム中 心のパワーの低下が補償され、且つ、波形等価回路71に より1次リングに起因して再生信号に混入するノイズが 抑圧されるため、良好な品質の再生信号を得ることがで

> 【0020】なお、比較のために、1、2mmの基板厚 のCDに対して、レーザパワーを増加させない場合、即 ち、 0. 3mWとした場合に於ける信号記録面でのレー 20 ザスポットの強度分布を図5の(b)に示す。(b)の ピーム中心のピークP'は、設計時の想定の場合である (a) の $1/5\sim1/8$ 程度まで低下している。これに 対して、上記の補償を施した(c)では、設計時の想定 とは異なる1.2mm厚のCDであるにもかかわらず、 ピークP0は設定時の想定の場合である(a)のピーク Pと略同じである。また、(c)ではスポット径BSO (ピーク他の1/e'の径)は、1、7μmである。即 ち、この現象の場合、0次ピームのスポット径は大きく なり、標準密度のCDの再生に要求される1. 6 μmの

【0021】このように、レーザビームのパワーをアッ プさせることにより、ディスク基板の厚さの差異(正確 には、基板表面と信号記録面との距離の差異)による球 面収差の増大による不具合が良好に補償されている。

【0022】なお、ディスクが0.6mmのSDである か1、2mmのCDであるかは、図1のディスク原検出 器2のように光学的な検出素子をディスク近俗に設ける ようにして検出してもよい。また、ディスクのセット時 に、ディスクが 0.6 mmの SDであるか、1.2 mm うにレーザパワー切換部40が制御される。また、システ 40 のCDであるか、又は、後述のHDMCDであるかを操 作入力するように構成してもよい。また、ディスクのセ ットにより、これらを機械的に検出して識別する機構を 設けてもよい。

> 【0023】上述の実施例は、SDとCDの互換装置に ついて説明しているが、略同様の構成により、SDとH DMCD(トラックピッチが約0、84μm、最短ピッ ト長が約0. 45 μm) との互換をとることもできる。 その場合には、アンプ70 (図3参照) のゲインを、HD MCDの再生時にはSDの再生時よりも大きくするよう 50 に、システムコントローラ75からアンプ70に対して、ゲ

特開平9-50639

11

イン切換信号を送るように構成する。レーザパワーの切換については、HDMCDの場合にパワーを大きくば、場のDの場合にパワーを小さく、各々制御する。例えば、場のCDの場合にパワーを小さく、各々制御する。また、レーザ波及及び対物レンズの関ロとに制御する。また、レーザ波及及び対物レン、HDMCDに制御する。また、レーザとして対応するのののDでは上述の実施例と同じとして対応する。また、レーザとして対応する。また、レーザとして対応する。また、レーザ波及及い、またの関ロといいまたののでは、大きのとなるのののは、NA=0.52)特性の劣化が起こるが、これらを補う高域がインも見います。というでは、大きの対してもない。では、大きのようにしてもよい。

#### [0024]

【発明の効果】以上、本発明では、ディスク表面とディスク借号記録面の距離に応じてレーザパワーが切り換えられて信号記録面のレーザパワーが所望のパワーに制御されるため、厚さの異なるディスクを単一の再生装置に 20

よって再生できる。また、光検出器の出力信号から、球面収差に起因する1次リングの信号成分が除去されるため、厚さの異なるディスクを再生する際のノイズを十分に低減できる。また、検出信号の増幅のゲインが適切に切り換えられるため、厚さの異なるディスクの検出信号

12

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を具体化した装置の概略構成を示すプロック図。

10 【図2】図1の装置の光学系を示す構成図。

から良好な再生信号を得ることができる。

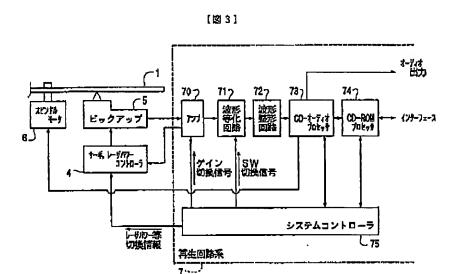
- 【図3】図2の再生系7の詳細を示すプロック図。
- 【図4】図3の彼形等価回路11の詳細を示すプロック図.

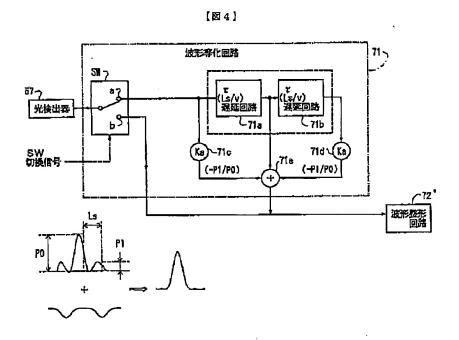
【図5】信号記録面でのレーザパワーを示す特性図であり、(a) は0.6 mm原のディスクを0.3 mwで照射した場合、(b) は1.2 mm厚のディスクを0.3 mWで照射した場合、(c) は1.2 mm厚のディスクを1.5 mWで照射した場合を示す。

【図6】 HDMCDとSDとCDの規格を示す説明図。

 (8)

特開平9-50639

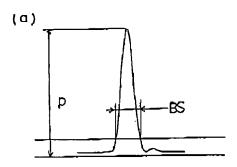




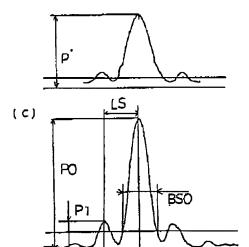
(9)

特開平9-50639





# (b)



[図6]

名称		HDMCD規格	HDMCD規格 SD規格	
	ディスクの直径	1 2 0 mm	1 2 0 mm	1 2 0 mm
	ディスクの内在	1 5 mm	1 5 mm	15 mm
	ディスク基板厚	1. 2mm	0. 6mm	1, 2mm
ディスク	記録領域の開始直径	4 8 mm	4 6 mm予定	5 0 mm
仕様	記錄領域の最大直播	1 1 8 mm	1 1 8 mm	1 1 6 mm
	トラックピッチ	0, 84 µm	Q. 725μm	1. 0 µm
	最短記録マーク長	0. 451μm	0. 40 ~0. 43 μm予定	0. 9 µm
	种速度	約4m/秒	的4m/砂	約1.3m/秒
	<b>ディ2</b> ク回転制御方式	CLV	CLV	CLV
	データ転送速度	最大11, 2 Mbps	极大1 0 l/bps	約1. 6Mbps
	<b>将配贷客量</b>	約3.7GB	約5GB(片面)	約850MB
	配録面の複数化方式	2層記録	<b>西面配線</b>	無し
	基板の材質	ポリカーポネート	ボリカーボネート	ポリカーボネート

(01)

特願平9-50639

フロントページの続き

(72)発明者 市浦 秀一 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋面機株式会社内